



WWW.ANCOREN.COM
SALES@ANCOREN.COM

版本号:AKM2020P03

2020年4月份印刷,若有改动,恕不另行通知



单波长X射线荧光光谱仪
MONOCHROMATIC WAVELENGTH X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETER
石油化工行业元素分析解决方案
SOLUTION OF ELEMENT ANALYSIS IN PETROCHEMICAL INDUSTRY
DUBHE系列 / MERAK系列 / PHECDA系列

COMPANY PROFILE

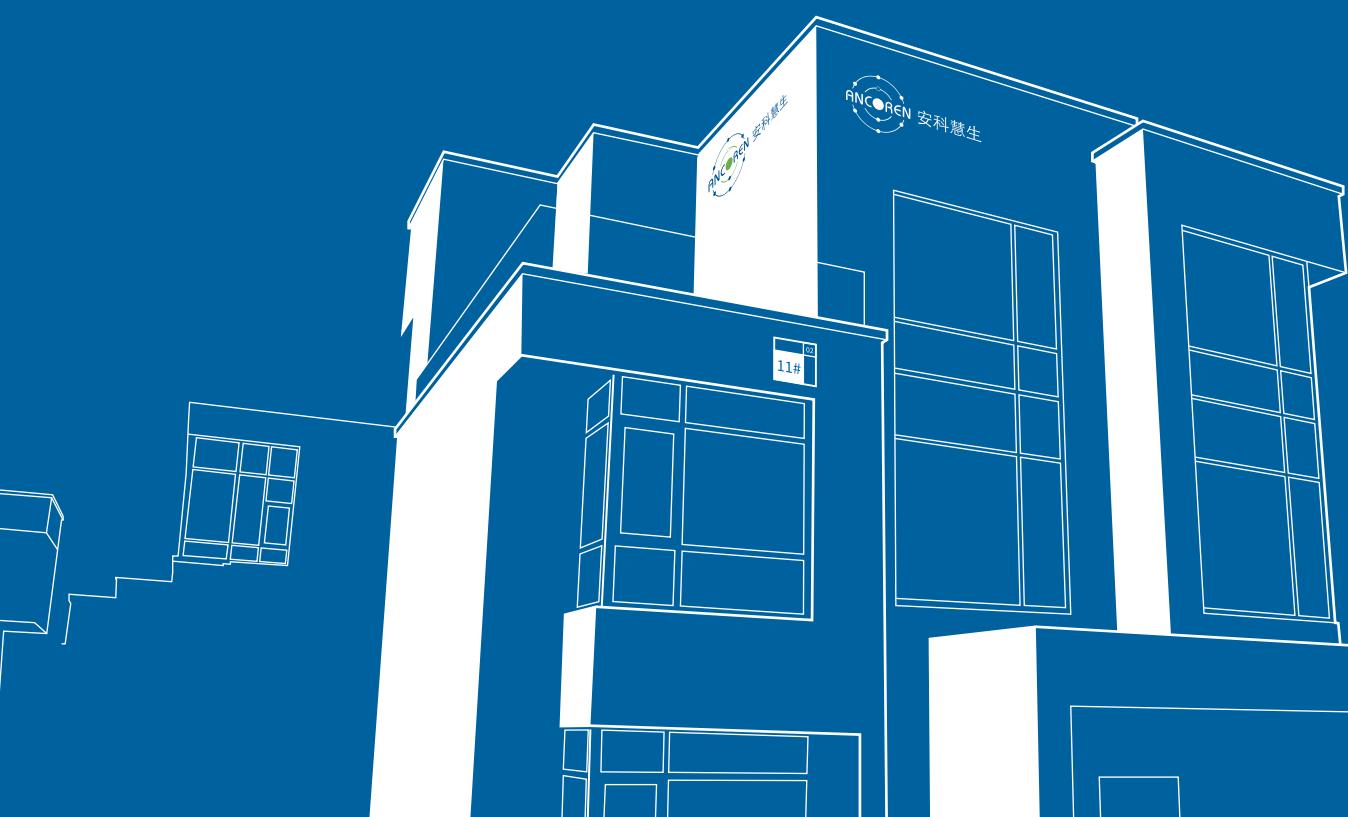
公司简介

北京安科慧生科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司聚集大批多年从事X射线荧光研发的精英，将先进的设计理念与尖端X射线荧光技术相结合，不断突破X射线荧光领域新技术，公司拥有高通量全聚焦型双曲面弯晶(High Flux Johansson-Type DCC)、快速基本参数法(Fast FP[®])等多项X射线荧光领域尖端技术，并成功研制出国内首台单波长色散X射线荧光光谱仪(MWD XRF)和世界首台高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRF[®])。

高灵敏度X射线荧光光谱仪的灵敏度获得大幅提升，使得XRF对元素的分析范围从常量检测延伸至微量和痕量检测，满足更多领域对元素分析的需求，产品应用于石油化工、环境保护、食品安全、建筑材料等多个领域。

安科慧生2015年推出单波长色散X射线荧光光谱仪DUBHE系列，2016年推出新一代单波长X射线荧光光谱仪MERAK系列，几年来产品销售到中石化、中石油、质检、地方炼油企业、环保等多个领域，拥有上百家客户，产品质量与服务水平受到用户的一致好评。

安科慧生以坚持不懈的创新精神和领先的技术实力做受人尊重的科学仪器，填补市场空白，提升客户使用价值，为科技发展做出贡献！



核心技术与原理

① 单波长色散X射线荧光光谱仪 (MWD XRF)

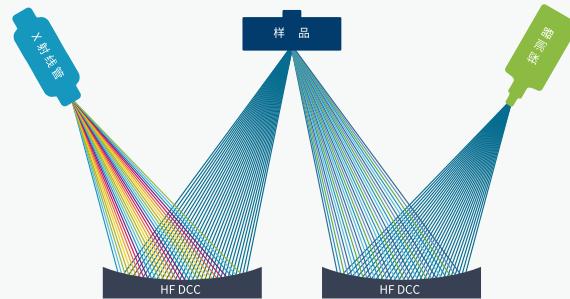
DUBHE系列MWD XRF具有低检出限、高选择性、分析速度快、运行成本低等优点，是石化产品中超低硫、氯分析的理想仪器。

优势：

1) 高效激发

全聚焦型双曲面弯晶仅衍射X射线管靶材高强特征线，并将激发能量聚焦于样品一点，大幅提升样品中特定元素激发效率。

方法原理：



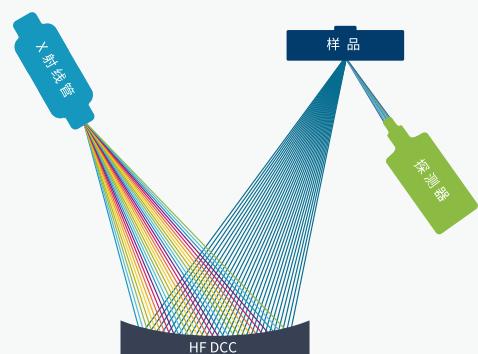
2) 准确测定

特定元素荧光射线通过二级双曲面弯晶衍射至探测器，获得极佳的特定元素峰背比。

② 高灵敏度X射线荧光光谱仪 (HS XRF[®])

新型单波长X射线荧光光谱仪MERAK系列实现对多个轻元素(硅、磷、硫、氯等)同步分析，具有更低的检出限。

方法原理：



1) 单波长激发

全聚焦型双曲面弯晶仅衍射X射线管靶材高强特征射线，降低连续散射线背景2个数量级。

2) 聚焦激发

经全聚焦型双曲面弯晶衍射的单色化射线聚焦到样品较小面，能量聚焦，激发元素效率增加，SDD探测器从而接受到大立体角样品中元素荧光。

优势：



轻元素同步分析

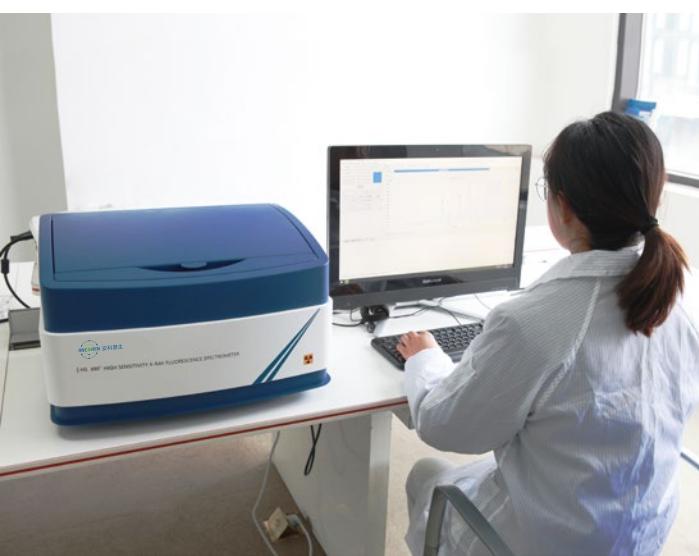


元素谱线高分辨率



极低检出限

化工产品中微量元素含量分析



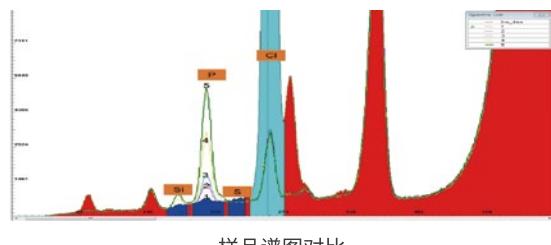
应用概述:

化工产品在生产过程中，某些元素超标会影响其品质，甚至造成催化剂消耗或者设备腐蚀等不可逆的后果。轻元素包括碳 (C)、氮 (N)、氧 (O)、氟 (F)、硅 (Si)、磷 (P)、硫 (S)、氯 (Cl) 以及碱金属钠 (Na)、镁 (Mg)、铝 (Al)、钾 (K)、钙 (Ca) 等，而这些轻元素分析繁琐，通常需要多种分析方法，ICP、AA 等方法无法分析非金属元素，而元素分析仪需要样品能够充分燃烧，有一定局限性。

超轻元素分析仪 MERAk-ULE 将元素分析范围扩展到超轻元素碳 (C)、氮 (N)、氧 (O)、氟 (F)，具有常规 XRF 无法比拟的灵敏度和可靠性，为各类化工产品中微量元素分析提供可靠的分析手段。

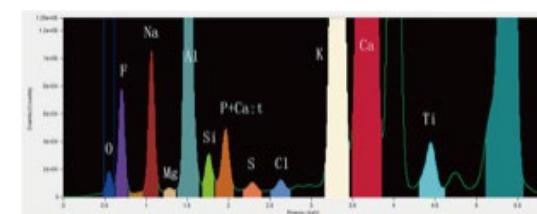
分析案例:

1) 异氰酸酯样品中硅、磷、硫、氯含量分析谱图



样品谱图对比
1#阴影；2#紫线；3#蓝线；4#黄线；5#绿线

2) 铝电解质样品 GFC-1 分析



MERAk-ULE 将元素分析范围扩展到 C、N、O、F，超轻元素在 % 含量范围内能够得到可靠定量结果

检出限表:

		超轻元素				轻元素			
范围	元素	碳	氮	氧	氟	硅	磷	硫	氯
检出限		3.0%	2.0%	1.0%	0.5%	0.8mg/kg	0.5mg/kg	0.15mg/kg	0.1mg/kg

注：轻基体，元素分析时间 600 秒。

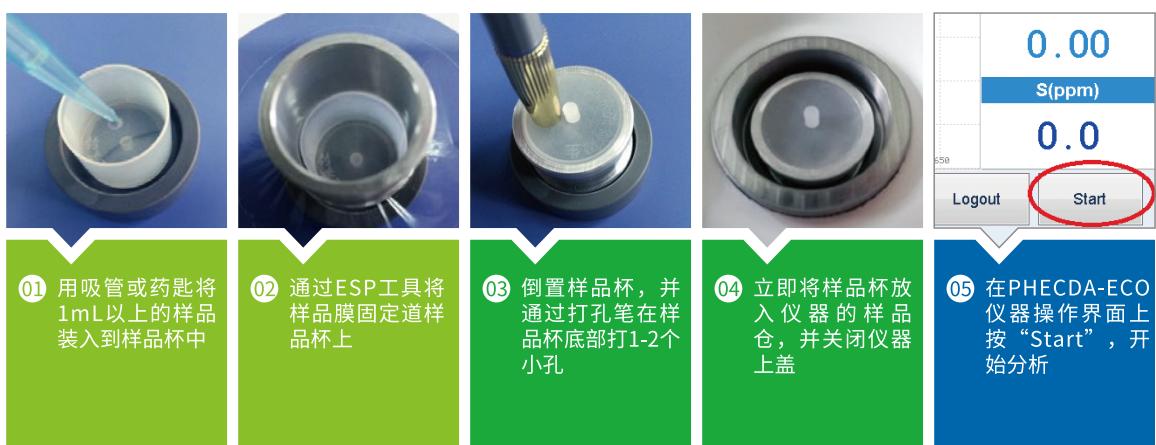
特点优势:

超低检出限
针对轻元素单色化聚焦激发，达到前所未有的检出限

配置可选
根据应用需求可以选择不同仪器分析目标轻元素（从 Na-Ti）

超轻元素
采用特殊探测器，应用扩展至超轻元素 (C、N、O、F) 定量分析

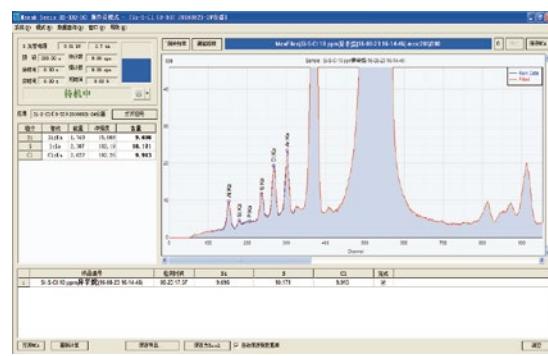
操作步骤与软件



DUBHE1610/1710 触摸屏操作界面



MERAk 系列操作界面



PHECDa 系列操作界面

